

МОДУЛЯЦІЯ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ЕЛЕКТРОНАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В КВАНТОВОЙ ЯМЕ

Панфілов М.І.

Одесська національна академія зв'язку ім. А.С.Попова, кафедра техніческої електроніки

E-mail: arnika@ukr.net

Abstract

Panfilov M. Light modulation by electrons in quantum well. The quantum processes of electron level into metal-dielectric-semiconductor (MDS) system is shown. The electron crossing from one level on another leads to lowering of light wave, which spreading across MDS-system. The change of electric voltage into quantum-well changed the distance from the distance from the levels leads to the light modulation.

В последнее время большое внимание уделяется полупроводниковым оптическим модуляторам. Основное их достоинство связано с малой мощностью, необходимой для управления модулятором. Как показано в работах [1,2], относительно небольшие габариты полупроводниковых модуляторов, небольшая величина управляющего напряжения, простота конструкции и т.п. позволяют им в ряде случаев конкурировать с электрооптическими модуляторами и превосходить их. В таких модуляторах используется либо изменение показателя преломления [3], либо поглощение световой волны изменяется модулирующим электрическим полем E . В последнем случае изменяется мнимая часть показателя преломления.

Поглощение материала на световых волнах изменяется благодаря эффекту Франца-Кельдиша (происходит смещение энергетической границы поглощения в электрическом поле). Изменяя напряжение на p-n-переходе, можно регулировать поглощение света. Необходимо отметить, что все материалы, позволяющие осуществить электрическое управление коэффициентом поглощения, являются полупроводниками. При этом методы модуляции, основанные на изменении коэффициента поглощения света позволяют осуществить лишь амплитудную модуляцию интенсивности излучения. Как показано в [4], существует целый ряд механизмов, обеспечивающих управляемое поглощение света полупроводниковыми материалами. Однако на практике используются лишь механизмы, связанные с поглощением света свободными носителями (внутризонные переходы) и зона-зонными переходами носителей. Если l - толщина полупроводниковой пластины, используемой в качестве модулятора, то интенсивность света, прошедшего через нее будет равна

$$I = I_0 e^{-\alpha l}, \quad (1)$$

где I_0 - интенсивность света на входе модулятора, α - коэффициент поглощения. Как видно из (1) изменения α можно модулировать интенсивность прошедшего света. В данном сообщении мы рассмотрим поглощение света в квантовой яме.

Если толщина поверхностного канала сравнима или меньше длины волны электрона, то в нем возникают размерные квантовые эффекты. Для наших целей особенно интересной является структура металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). При приложении напряжения к такой структуре возникает инверсионный слой, заполненный электронами. При увеличе-

ний напряження толщина цього шару стає порівняною з довжиною де-Бройля і поряд з неперервним спектром з'являються дискретні рівні.

На цих рівніях енергію електрона можна розділити на дві частини: енергію вздовж поверхні структури МДП і енергію перпендикулярну до цієї поверхні. Як слідує з загальних квантовомеханіческих обговорювань, обмеження області руху в напрямку перпендикулярно поверхні, додає спектру відповідної частини дискретним. Відстань між сусідніми енергетичними рівніями ε_i ($i = 0, 1, 2, \dots$) цього спектра більша, ніж уже потенційна яма. Рух електрона вздовж поверхні не обмежено і відповідний спектр енергії, як і в обсязі підземного провідника, неперервний.

Полна енергія електрона в приповерхностній області дорівнює

$$\varepsilon = \varepsilon_i + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n}, \quad (2)$$

де \hbar - постійна Планка, ділена на 2π , m_n - ефективна маса електрона, а k - його вектор вздовж поверхні, з яким пов'язана подзона ε_i .

Следує, наприклад [5], можна оцінити нижній рівень ε_0 . Считаючи, що потенційна енергія електрона приблизно дорівнює $eE_s l_{\text{кв}}$ (E_s - напряженість поля у поверхні, e - заряд електрона, $l_{\text{кв}}$ - ширина квантової ями), записуємо $eE_s l_{\text{кв}} \approx \hbar^2 k^2 / 2m_n$. Согласно залежності неопределенностей $k \approx \frac{1}{l_{\text{кв}}}$ і $l_{\text{кв}} \approx (\hbar^2 / 2m_n e E_s)^{1/2}$, а за теоремою Віри-Ла в основному стані потенційна енергія дорівнює кінетичній і тому

$$\varepsilon_0 \approx \left(\frac{4^2 \hbar^2}{m_n} \right)^{1/3} E_s^{2/3}. \quad (3)$$

Розсіяння електронів розмиває стационарний рівень ε_0 . Величину розмиття можна оцінити з допомогою залежності $\Delta\varepsilon_0 \tau \approx \hbar$, де τ - час релаксації електронів на рівні. Считаючи, що подвижність електронів $\mu_n = \frac{e}{m_n} \tau$, знаходимо $\Delta\varepsilon \approx \hbar e / m_n \mu_n$.

Для проявлення квантовання в експериментальній определюемых величинах необхідно, щоб

$$\varepsilon_0 > kT, \Delta\varepsilon < \varepsilon_0. \quad (4)$$

Якщо відстані між сусідніми квантовими рівніями (першим і другим, другим і третьим і т.д.) менше kT , то енергетичний спектр у поверхні можна розглядати як неперервний, починаючи з рівня ε_0 . Такого змінення енергетичного спектра вже достатньо для зменшення ємності приповерхностного шару і зв'язаної з ним ефективної діелектричної проникливості.

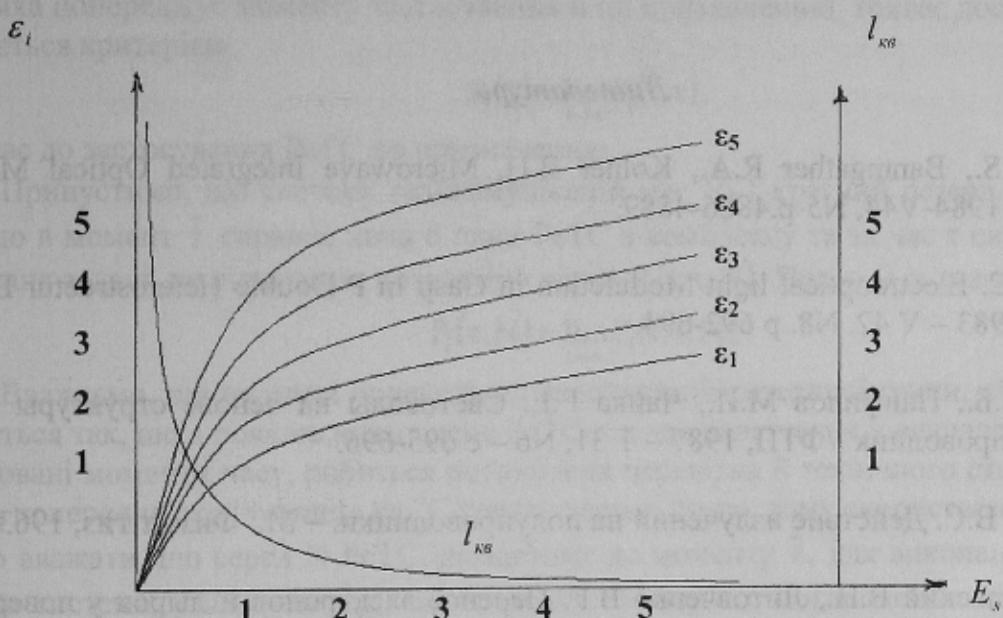
Для визначення енергій ε_i необхідно знайти спільні розв'язки рівнянь Шредінгера з відповідною функцією $\xi_i(z)$ і Пуассона, визначаючою потенціал $\varphi(z)$ ями в якій знаходиться електрон. Перший з них має вигляд

$$\frac{\hbar^2}{2m_n} \frac{d^2\xi_i}{dz^2} + [\varepsilon_i - \varepsilon\varphi(z)]\xi_i = 0. \quad (5)$$

Простейшие граничные условия могут быть записаны в виде $\xi_i(0) = 0$, что соответствует бесконечной высоте потенциального барьера на поверхности и $\xi_i(\infty) = 0$. Совместное решение уравнений Шредингера и Пуассона можно провести только численно, поэтому чаще всего применяется следующее упрощение. Уравнение Пуассона не решается, а ход потенциальной энергии аппроксимируется следующим образом: бесконечный барьер при $z = 0$ и линейный рост в глубь полупроводника при $z > 0$ – $e\varphi = eE_s z$. В этом случае уравнение Шредингера имеет точное решение, которое выражается через функции Эйри [6], что дает возможность определить ε_i по приближенной формуле

$$\varepsilon_i \approx \left(\frac{\hbar^2}{2m_n} \right)^{1/3} \left[\frac{3}{2} \pi e E_s \left(i + \frac{3}{4} \right) \right]^{2/3}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

Значения, полученные по (6) отличаются от точных не более чем в 1,008 раза.



На рисунке представлена зависимость энергетических уравнений и ширины квантовой ямы от напряженности поля у поверхности.

Как следует из (6), меняя величину E_s приложенным напряжением к структуре, мы, во-первых, меняем ε_i и l_{kb} (а следовательно частоту поглощения света $\hbar\omega = \varepsilon_{i+1} - \varepsilon_i$) и величину амплитудной модуляции.

Связем теперь величину поглощения α с описанными выше процессами. Для установления этой связи используется распределение Бозе-Эйштейна с учетом $\hbar\omega = \varepsilon_{i+1} - \varepsilon_i$, после чего (например [7]) определяется вероятность поглощения данного кванта $g(\omega)$, а через нее общее количество квантов, поглощаемых в 1 см³ за 1 сек.

Однако, на опыте измеряют не вероятность поглощения, а коэффициент поглощения – α , равный обратной длине свободного пробега фотона l_ϕ : $\alpha = \frac{1}{l_\phi}$. Эти величины легко выра-

зить друг через друга. Действительно, время жизни фотона по определению равно $\tau_\phi = \frac{1}{g_{(w)}}$,

а длина свободного пробега $l_\phi = v\tau$ (v - скорость света в среде, $n = c/v$, n - показатель преломления, c - скорость света в вакууме). Отсюда следует, что

$$\alpha = \beta \Delta \varepsilon, \text{ где } \beta_3 = \frac{n}{c \hbar} \quad (7)$$

Эта величина и определяет поглощение света в квантовой яме.

В заключении хотелось бы отметить следующее. Согласно [8] в приповерхностном слое происходит не только образование дискретных уровней, но и домены одной зоны становятся различными по энергиям. Это с одной стороны способствует уменьшению $\Delta\varepsilon_0$ и увеличивает неравенство $\varepsilon_0 > \Delta\varepsilon$, а с другой стороны, если энергия межзонного перехода становится большей kT открывает возможность модуляции за счет межзонного перехода.

При приложении напряжения к системе МДП меняется величина E_s , а с ней и ε_s , кроме того, при уменьшении E_s ширина ямы расширяется, что способствует поглощению, но уже на другой частоте. Это приводит к частотно-амплитудной модуляции.

Література

1. Cross P.S., Banmgather R.A., Kolner B.H. Microwave Integrated Optical Modulator //Appl. Phys. Lett-1984-V44, N5-p.4886-4889.
2. Bach H.C. Electrooptical light Moduleton in Gasp In P Double Heterostructur Diodes // Appl. Phys Lett. 1983 – V 42. N8. p 692-694.
3. Каток В.Б., Панфилов М.И., Чайка Г.Е. Световоды на основе структуры металлизированный полупроводник //ФТП, 1987 – Т 31, N6 – с 695-696.
4. Вавилов В.С. Действие излучений на полупроводники. – М.: Физматгиз, 1963, 264 с.
5. Добровольский В.Н., Литовченко В.Г. Перенос электронов и дырок у поверхности полупроводников – Киев: Наукова думка, 1985, 191 с.
6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. М.: ГИФМЛ, 1963, 760 с.
7. Пикус Г.Е. Основы теории полупроводниковых приборов. М.: Наука, 1965, 408с.
8. Андо Т., Фаулер А., Стерн. Электронные свойства двухмерных систем – М.: Мир, 1985, 415 с.